IS-9466N 来歷/REV. No, 製 仕 様 書 品 頁 1/3 PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 2013-10-23 題: 9466 シリーズ ピンヘッダー ISSUE DATE SUBJECT: 9466 SERIES PITCH PIN HEADER 改訂年月日 2017-7-4 REVISED DATA

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9466シリーズ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO,LTD. series 9466 pitch pin header.

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 対象製品 : IMSA-9466B-**Z**-T/TM

2. Configurations dimensions and materials See the product drawing attached.

Application: IMSA-9466B-**Z**-T/TM

TRIS ENG.DEPT

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 50V (AC,DC) (2)最大定格電流 : 15A (3)使用温度範囲 : -40~+105℃

3.Rating

(1)Maximum rating voltage: 50 V (AC,DC) (2)Maximum rating current: 15A (3)Temperature range : -40~+105℃

特に規定のある場合を除き、性能試験は下記の環境条件にて

行う。

常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition.

Ambient temperature : 15~35℃ Ambient humidity : 25~85%RH

5. 特性

5.Performance

	<u>5-1. 電気的性能</u>	5-1.Electrical performance				
	項目/ITEM	条 件/Test condition	規格/Specification			
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期值:30mΩ以下			
	Contact	抵抗計にて測定する。	各試験後:50mΩ以下			
	Resistance	It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA,	Initial: $30 \text{m} \Omega$ or below			
		20mV, 1kHz frequency.	After each test: $50 \mathbf{m} \Omega$ or below.			
2	耐電圧	隣接する極間に AC500V を 1 分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。			
	Dielectric	AC 500V shall be applied for one minute to between next terminals	Should not have any changes.			
	Withstanding	and the earth .				
	Voltage					
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC500V を印加する。	初期值:500MΩ以上			
	Insulation	DC 500V shall be applied to between next terminals.	Initial : $500M\Omega$ or more			
	resistance		耐湿試験後:100MΩ以上			
L			After test:100M Ω or more			
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、			
	Appearance	Visual	変色のない事。			
			Should not have any flaw, scratch,			
			discoloration, and crushed.			

5-2. 機械的特性 5-2.Functional performance

O DI directoral periodian						
項目/ITEM	条 件/Test condition	規格/Specification				
信号端子の	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷	30.0N 以上/30.0N MIN.				
保持力	重を測定する。					
Blade Terminal	The blade terminal shall be pushed to the base at the speed of $25\mathrm{mm}$					
retention	per minute, and measured the force when the pin begins to the					
force	remove from the base.					
金具端子の	金具端子に 25mm/分の速さで荷重を加え、金具がベースより抜け始めるまで	4.9N 以上/4.9N MIN.				
保持力	の荷重を測定する。					
Contact Pin	The contact pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm					
retention	per minute, and measured the force when the pin begins to the					
force	remove from the base.					
ヒューズ端子の	ヒューズ端子に25mm/分の速さで荷重を加え、端子がベースより抜け始めるま	30.0N以上/30.0N MIN				
保持力	での荷重を測定する。					
Spring Contact	The spring contact shall be pushed to the base at the speed of 25 mm					
retention	per minute, and measured the force when the pin begins to the					
force	remove from the base.					
ピンの保持力	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ベースより抜け始めるまでの荷重を測	4.9N 以上/4.9N MIN				
Pin retention	定する。					
force	The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute,					
	and measured the force when the pin begins to the remove from the					
	base.					
	項目/ITEM 信号端子の 保持力 Blade Terminal retention force 金具端子の 保持力 Contact Pin retention force ヒューズ 端子の 保持力 Spring Contact retention force ピンの保持力 Pin retention	項目/ITEM 条 件/Test condition 信号端子の ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷 重を測定する。 Blade Terminal retention per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base. 金具端子の 公共の子に 25mm/分の速さで荷重を加え、金具がベースより抜け始めるまで の荷重を測定する。 Contact Pin retention per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base. とユーズ 端子の にユーズ 端子に 25mm/分の速さで荷重を加え、金具がベースより抜け始めるまで の荷重を測定する。 にユーズ 端子の にエーズ 端子に 25mm/分の速さで荷重を加え、端子がベースより抜け始めるまで での荷重を測定する。 Spring Contact retention per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base. ピンの保持力 Pin retention force				

			No.	IS-	9466N	来歷/REV.	6	頁/Page	2/3	
5	コネクタ挿抜力 Insertion/extractio n force	Insert and withdraw applicable connectors at 50mm/min 10times. Without activating the locking mechanism, and measure the load.			が。 抜去力:9 5-1-1,5-1-4 Insertion Extraction Shall be a	抜去力:90.0N以下 5-1-1,5-1-4項を満足する事。 Insertion force: 75.0N or below Extraction force: 90.0N or below Shall be satisfied with 5-1-1,5-1-4				
6	ハウジングロックカ Lock strength	コネクタ嵌合状態(ロック作用状態)に於いて、ソケットを 50mm/分の速度で引張り、ロック機構が離脱又は破壊する時の荷重を測定する。 Fix the pin header and pull the socket housing (no contacts mounted: at 50mm/min) in the axial direction to measure the load when the lock is broken or the socket housing is withdrawn.			到 100N以上 100N 以上 100N or 1					
5	3. 環境特性		5-3.]	Environm	ental perfo	rmance				
	項目/ITEM	the state of the s	condition				規 格/Specification			
1	耐寒性 Chilly resistance	温度-40±3℃の低温槽に 16 時間放置し、 The connector mated is exposed in the hours. It shall be measured the con-	e chilly char	$nber-40\pm$	3℃ for 16	満足する事 Shall be s	5-1 及び 5-2-1、5-2-2、5-2-3 項を 満足する事。 Shall be satisfied with 5-1,5-2-1,5-2-2,			
2	耐熱性 Heat	温度 85±2℃の恒温槽に 16 時間放置し、 The connector mated is exposed in the 16 hours. It shall be measured the con-	e heat cham	$1 ext{ber } 85 \pm 2$	2℃ for	5-1 及び 5-満足する事	5-2-3 5-1 及び 5-2-1、5-2-2、5-2-3 項を 満足する事。 Shall be satisfied with 5-1,5-2-1,5-2-2,			
	resistance					5-2-3				
3	冷熱衝擊試験 Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を1がかとして15がか実施し、試験後接触抵抗及び各種ピン保持力を測定する。 The connector mated is exposed 15 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test.			満足する事	Į .	-2、5-2-3 項を with 5-1,5-2-			
		+85±2℃ Ambient temperature -25±3℃	30min 1cycle _	30min	→					
4	4 温湿度サイクル 試験 Moisture resistance (cycling) コネクタを嵌合した状態にて、下図の温湿度条件を1サイクルとして 10 サイクル実施。 The connector mated is exposed 10 cycles in the conditions as the following figure.			5-1 項を満 Shall be s						
5	振動試験 viblation	全極直列に接続し 100mA を通電 1octave/分の対数スウィーピングによる周 X,Y,Z 方向にそれぞれ 16 時間(合計 48 時 The connector mated is vibrated in th This motion is applied for period of 10 erpendicular directions (X,Y,Z-axis) incl Table 4 — Combined temperature/v Cless Low frequency/emplitude A 10 Hz to 58 Hz/3 9.78 mm > 58 Hz to 5	間) e in the foll 6 hours in c luded matin; ibration test parar High frequency/s	one of 3 r g axis	nultilatera	試験後、5 Disconting After the t	-1-1,5-1-4 uity : 7Ω æst :	以上の瞬断。 4項を満足する 2/1µs or be ied with 5-1-	ること。 low	
	B 10 Hz to 81 Hz/ ± 0.75 mm > 81 Hz to 500 Hz/ 20g > 600 Hz to 2 000 Hz/18g C 10 Hz to 100 Hz/ ± 0.75 mm > 100 Hz to 500 Hz/ 30g > 500 Hz to 2 000 Hz/20g a g = 0.008 65 m/s ² .									

	項目/ITEM	条 件/Test condition	規格/Specification
6	温度上昇 Temperature rise	 基板無し場合:コネクタ嵌合状態にて,DC8A を通電し,端子部の温度上昇を測定する。 基板あり場合:各端子流す電流は顧客から入手し、評価を行うこと。 ※端子部温度は室温を差し引いた値とする Without PCB: Measuring the raised temperature of post, which should be under the situation of matting with socket and energized DC8A current. With PCB: Must get the current of each pin form customer, then carry out the test. ※Terminal temperature is a value obtained by subtracting the room temperature. 	温度上昇値:40℃以下 試験後、5-1-1,5-1-4 項を満足する事 40℃ or below After the test: Shall be satisfied with 5-1-1,5-1-4
7	塩水噴霧試験 Salt spray test	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35 ± 2 $^{\circ}$ 、濃度 5 ± 1 %の塩水噴霧中に 48 時間放置し、水洗、乾燥後測定する。 The connector mated is exposed in the salt spray chamber 35 ± 2 $^{\circ}$, 5 ± 1 $^{\circ}$ salt density for 48 hours.	試験後、5-1-1,5-1-2,5-1-4 項を満足する事 After the test: Shall be satisfied with 5-1-1,5-1-2, 5-1-4.

5-4. その他特性

5-4.Other performance

	0 4. C 42 15 14 1T	111 g 4; Outer performance		
	項目/ITEM	条 件/Test condition	規格/Specification	
1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の	浸した面積の95%以上に半田が	
	Solderability	鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。	むらなく付着すること。	
		The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free	Solder shall be covered 95% or more of	
		solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C、 3 ± 0.5 s.	the area that is dipped into the solder	
			bath.	
2	はんだ耐熱性	下記条件にて半田耐熱試験を行う。	端子のがタ、割れ等の無き事。	
	Resisting of	The pin header shall be tested resistance to soldering heat in the following	Should not have any flaw and scratch.	
	soldering test	condition.		
		条件/condition		
İ		(1) ディップの場合/In case of dip		
	<u> </u>	はんだ槽温度/Solder temperature : 260±5℃		
	737	浸漬時間 / time : 7±0.5s		
		(2) 手はんだの場合/In case of manual soldering		
		はんだ鏝温度/Solder temperature : 350±5℃		
		浸漬時間/time : 3±0.5s		

6. ウィスカーに関して

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

6. About a whisker

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

7. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致 します。

7. Difference between Japanese and English

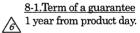
When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

8. その他

8-1.製品の保管期限



<u>8-1.設品の保息別級</u> 製造日より1年とする。



8-2.保存保管条件

<u>室温で-10~+40℃の温度、75%以下の相対湿度で保管して</u> 下さい。 8-2.Storage conditions

6 Shall be stored in the house at -10 \sim +40 $^{\circ}$ C, 75%RH or less.